том 30, вып

ше) диапазона.

1996

О ВЛИЯНИИ УЛЬТРАЗВУКА НА ОТЖИГ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В НЕЙТРОННО-ЛЕГИРОВАННОМ ГЕРМАНИИ

© Я.М.Олих, Н.И.Карась

Институт физики полупроводников Национальной академии наук Украины, 252650 Киев, Украина (Получена 11 июля 1995 г. Принята к печати 28 июля 1995 г.)

С помощью эффекта Холла исследованы температурные (в интервале $77 \div 330 \, \mathrm{K}$) характеристики электрофизических параметров образцов нейтроннолегированного германия (уровень легирования сурьмой в исходном германии $N_{\mathrm{Sb}} = 4 \cdot 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}$, интегральный поток тепловых нейтронов $\Phi_n \simeq 10^{15} \, \mathrm{cm}^{-2}$), прошедших изохронный отжиг в диапазоне температур $90 \div 210^{\circ} \, \mathrm{C}$. Часть образцов одновременно с отжигом подвергалась воздействию ультразвуком с частотой $f = 5 \div 10 \, \mathrm{M}\, \mathrm{\Gamma}\mathrm{u}$, мощностью $W = 1 \, \mathrm{Bt/cm^2}$. Установлено, что ультразвук стимулирует низкотемпературную стадию обратного отжига радиационных дефектов в нейтронно-легированном германии.

Введение

Известно, что термообработка полупроводникового материала, содержащего термодинамически неравновесные дефекты (в том числе и радиационной природы) является традиционной технологической операцией восстановления его электрофизических характеристик. Альтернативным способом понижения необходимой температуры и ускорения процесса отжига может оказаться дополнительное воздействие

ультразвуком (У3) [1]. Возможности значительного ускорения диффузионных процессов в образцах германия с помощью мощных ультразвуковых колебаний низкой частоты $(19 \, \mathrm{к} \Gamma \mathrm{u})$ были показаны еще в работе [2]. Учитывая точеч-

ные размеры отжигаемых дефектов и резонансные механизмы взаимодействия УЗ с реальными кристаллами [3], а также недавние результаты многочисленных экспериментальных исследований воздействия УЗ на физические свойства полупроводников (см., например, библиографию в [4]), мы полагаем, что более эффективным будет применение ультразвуковых воле именео высокочастотного (мегагерцового и вынад процессом исчезновения дефектов превалирует процесс образования комплексов из простейших дефектов, входящих в состав разупорядоченных областей (скорее всего многовакансионные комплексы), на второй стадии, которая заканчивается примерно к 350° C, происходит распал комплексов. Цель данной работы — выяснение возможностей ультразвуковой

интенсификации процессов низкотемпературного (І стадия) отжига РД

1. Экспериментальные условия

рые были облучены реакторными нейтронами с интегральным потоком тепловых нейтронов около $10^{15} \, \mathrm{cm}^{-2}$. После нейтронного легирования

Удобными для исследования термоакустического отжига в качестве модельного объекта нам представляются радиационные дефекты (PA). РД в нейтронно-легированном германии (НЛГ), как показано ранее во многих работах (например, [5-9]), поддаются управляемому и контролируемому отжигу. В зависимости от температуры и интенсивности облучения, исходной степени легирования и т.д. существуют разные подходы разделения полного цикла отжига РД в Н $\Pi\Gamma$ на стадии [6-8]. Мы придерживаемся трактовки авторов [10], которые показали, что отжиг РД идет в две стадии. На первой стадии, до температур 150°C,

В качестве исходного материала использованы кристаллы германия, легированные сурьмой с концентрацией $N_{\rm Sh}=4\cdot 10^{13}\,{\rm cm}^{-3}$, кото-

образцы оказались n-типа проводимости с удельным сопротивлением $\rho = 63~{\rm OM} \cdot {\rm cm}$ при 288 К. Последующий изохронный отжиг проводился в интервале температур 30 ÷ 210° С с шагом 30° С в течение 30 мин в спепиально изготовленной печи, отличительной особенностью которой являлась возможность одновременного ультразвукового нагружения образца (продольные волны частотой $5 \div 10 \, \mathrm{M}\Gamma \mathrm{g}$, интенсивностью ло $2 \, \text{Вт/см}^2$). Акустический канал состоял из кварцевой трубы, закрытой с двух

сторон плотно подогнанными по внутреннему диаметру кварцевыми стержнями с плоскопараллельными торцами. Длинные стержни вы-

полняли роль звукопроводов (буферов) и служили для тепловой и акустической развязки. Образцы размещались между буферами внутри печи, на внешних торцах которых, находящихся вне печи при комнатной температуре, собирались звукопреобразовательные узлы. В

качестве ультразвуковых преобразователей обычно использовались пластины ниобата лития $LiNbO_3$ среза $Y+36^\circ$. Контроль прохождения УЗ при отжиге осуществлялся эхо-импульсным методом, а воз-

действие УЗ в процессе отжига производились в непрерывном режиме. Температура образца контролировалась с помощью термопары хромель-алюмель, термоэдс которой в то же время служила в блоке управления автоматического источника питания печи сигналом сравнения с опорным напряжением, соответствующим заданной темпера-

туре отжига. Погрешность установления и поддержания температуры образца в процессе отжига не превышала ±2° С. Для исследований использован набор образдов с идентичными исходными холловскими характерстиками. Часть образдов отжигалась в условиях одновременного (с отжигом) ультразвукового воздействия,

в НЛГ.

2. Результаты и их обсуждение

Важно отметить, что специально были отобраны такие образцы германия, температурные характеристики которых обладали ярко выраженной примесной проводимостью с «крутыми» активационными участками (дефекты радиационной природы акцепторного типа) в области 77 ÷ 330 К. Последнее позволяло в процессе отжига легко отменять избельными изменения и получения и получен

другая — без такового, но при тех же остальных условиях, что и первая. После каждого этапа отжига все образцы проходили одинаковую дополнительную обработку — травление и нанесение электрических контактов (In), а также температурные (в интервале $77 \div 300 \text{ K}$) изме-

рения электрофизических параметров холловским методом.

ми участками (дефекты радиационной природы акцепторного типа) в области $77 \div 330 \, \mathrm{K}$. Последнее позволяло в процессе отжига легко отмечать небольшие изменения удельного сопротивления $\rho \, (1/T)$ и коэффициента Холла $R_H(1/T)$. Для исследованных образцов наблюдались область примесного истощения («полка» на температурных зависимостях R_H и ρ) и инверсия типа проводимости вблизи комнатных температурноватир

область примесного истощения («полка» на температурных зависимостях R_H и ρ) и инверсия типа проводимости вблизи комнатных температур. Было установлено, что ультразвуковая обработка исходных образцов НЛГ при температурах $20 \div 90^{\circ}$ С не влияла на холловские характеристики. Отжиг при $T_a = 120 \div 150^{\circ}$ С приводил к заметным их изменениям — см. рисунок (отрицательная ветвь R_H из-за ее незначительных изменений в процессе отжига не приведена). При этих температурах происходит обратный отжиг с постепенным уменьшением на-

ратурах происходит обратный отжиг с постепенным уменьшением наклона $R_H = f(1/T)$ в области T < 200 К. После $T_a = 120^{\circ}$ С этот наклон в измеряемом температурном интервале примерно равен $E_v + 0.16$ эВ. Однако заметных изменений величин концентрации носителей, определяемой на «полке», в пределах точности измерений практически не наблюдается. В дальнейшем, при $T_a > 150^{\circ}$ С, намечается тенденция уже прямого отжига, т.е. понижения концентрации дырок p.

Обратим внимание на особенности изменения параметров образцов, связанные с ультразвуковым воздействием. Влияние УЗ наиболее проявляется в начале обратного отжига при $T_a = 120^{\circ} \text{ C}$ (см. кривые 1' и 2' соответственно). Видно, что ультразвуковое воздействие фактически эквивалентно некоторому дополнительному повышению температуры — с УЗ процесс отжига ускоряется. Так, для образца 2 (с УЗ) по сравнению с контрольным (образен 1 — без УЗ) при 100 K наблюдается

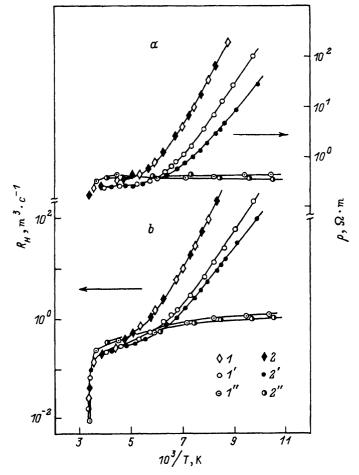
туры — с УЗ процесс отжига ускоряется. Так, для образца 2 (с УЗ) по сравнению с контрольным (образец 1 — без УЗ) при $100 \, \mathrm{K}$ наблюдается уменьшение удельного сопротивления ρ в 3 раза, увеличение концентрации дырок p в 1.8 раза и, следовательно, увеличение подвижности дырок μ в 1.6 раза. Количественное определение параметров отжигаемых РД и их изменений на этой стадии отжига из-за взаимного влияния других уровней РД:[5-10] из результатов лишь холловских измерений

дырок μ в 1.6 раза. Количественное определение параметров отжигаемых РД и их изменений на этой стадии отжига из-за взаимного влияния других уровней РД· $[^{5-10}]$ из результатов лишь холловских измерений весьма затруднительно. Механизм отжига, как представляется в нашем случае, определяется не единым процессом. Наряду с образованием многовакансионных комплексов, создающих глубокие акцептор-

нием многовакансионных комплексов, создающих глубокие акцепторные уровни $[^{5,6,10}]$, иным механизмом обратного отжига в исследуемых образцах при $T_a=120\div150^{\circ}\mathrm{C}$ может быть отжиг компенсирующего донорного уровня. Вероятность такого процесса подтверждается результатами работы $[^8]$, где методом нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней показано, что отжиг подобных нашим образцов НЛГ при температуре 125° С ведет к разрушению донорного центра

8 Физика и техника полупроводников, № 8, 1996 г.

(предположительно, дивакансии) с энергией $E_c - 0.17$ эВ.



Зависимость удельного сопротивления (a) и коэффициента Холла (b) от температуры для образцов НЛГ. 1, 1', 1'' — образец 1, без обработки УЗ; 2, 2', 2'' — образец 2, подвергнутый обработке УЗ с частотой $f=6.4\,\mathrm{MT}$ ц и плотностью мощности $W=1\,\mathrm{BT/cm^2}$. 1, 2 — до отжига; 1', 2' — после отжига при 120° C; 1'', 2'' — после отжига при 210° C.

Причиной дополнительного (при УЗ) увеличения p и μ при низких температурах также может быть ускоренный в ультразвуковом поле отжиг компенсирующего донора и, следовательно, уменьшение общего числа рассеивающих центров. Иной механизм увеличения μ — за счет стимулированного УЗ распада кластеров (скоплений) центров [11] — должен, по-видимому, происходить на второй стадии отжига.

Поскольку в общем влияние УЗ на отжиг РД в НЛГ, как уже упоминалось выше, эквивалентно некоторому повышению температуры, то механизм ультразвукового воздействия сводится в основном к ускорению диффузии точечных дефектов $[^{1-3}]$. Причем это происходит как за счет снижения энергии активации диффузионного процесса при ультразвуковом воздействии, так и за счет повышения при этом концентрации неравновесных дефектов вакансионной природы $[^{12,13}]$.

Заключение

Таким образом, в данной работе впервые методом термоакустического отжига показана стимулирующая роль ультразвукового воздействия при отжиге РД в НЛГ. Безусловно, перспективность дальнейших исследований возможности управления свойствами полупроводниковых материалов путем ультразвуковых обработок, в том числе и в сочетании с иными видами физического воздействия, является очевидной и должна включать поиск оптимальных ультразвуковых режимов для конкретных кристаллов.

В заключение авторы благодарят $\Phi.М.$ Воробкало за представленные для исследований образцы $H \Pi \Gamma.$

Список литературы

- [1] Ya.M. Olikh, V.P. Tartachnik, R.M. Vernidub. Ext. Abstr. V Conf. Acoustoelectronics-91 (Varna 1991) p. 95.
- [2] О.В. Абрамов, С.С. Горелик. ФТТ, 10, 2514 (1968).
- [3] В.Г. Воеводин, В.Е. Степанов. Изв. вузов. Физика, 37, 3 (1994).
- [4] И.В. Островский. Акустолюминесценция и дефекты в кристаллах (Киев, Вища шк., 1993).
- [5] В.В. Емцев, Т.В. Машовец. Письма ЖЭТФ, 13, 675 (1971).
- [6] С.Н. Абдурахманова, Т.Н. Достходжаев, В.В. Емцев, Т.В. Машовец. ФТП, 8, 1771 (1974).
- [7] N. Fukuoka, H. Saito. Japan. J. Appl. Phys., 23, 203 (1984).
- [8] V. Nagesh, J.W. Farmer, J. Appl. Phys., 63, 1549 (1988).
- [9] О.П. Ермолаев. ФТП, 28, 2021 (1994).
- [10] Р.Ф. Коноплева, С.Р. Новиков, Э.Э. Рубинова, В.П. Садиков, Н.А. Ухин. ФТП, 4, 1517 (1970).
- [11] П.И. Баранский, А.Е. Беляев, С.М. Комиренко, Н.В. Шевченко. ФТТ, **32**, 2159 (1990).
- [12] A.C. Бакай. ФТТ, 26, 2504 (1984).
- [13] А.С. Бакай, И.П. Лозинский. ФТТ, 28, 2455 (1986).

Редактор Л.В. Шаронова

On ultrasonic influence on radiation-induced defect annealing in germanium after neutron-transmutation

Ya.M. Olikh, M.I. Karas'

Institute of Semiconductor Physics, Ukrainian Academy of Sciences, 252650 Kiev, the Ukraine

A combined method of thermo (90-210° C, 30 min) and ultrasonic (6 MGz, 1 W/cm²) action on neutron-induced defects in Ge (Sb concentration $N_{\rm Sb}=4\cdot10^{13}~{\rm cm}^{-3}$, neutron dose $\Phi_n=10^{15}~{\rm cm}^{-2}$) was used. Hall measurements were performed after stages of isochronal annealing. It was shown that the additional ultrasonic effect accelerated the process of annealing.